Лабораторнах работа №3.5 Определение длины световой волны при помощи диф-Ракционной решетки

Цель работы: изучение дифракции в сходящихся и параллельных лучах и определение длины волны света с помощью дифракционной решетки. Теоретические положения. Дифракция света заключается в от-клонении световых лучей от прямолинейного пути в случае прохождения их через малые отверстия или мимо малого непрозрачного экрана.

Дифракция обычно наблюдается, если размеры отверстия или препятствия одного порядка с длиной волны. При расчетах дифракционных явлений пользуются особым приемом, который предложил Рренель, называемым принципом Тюйгенса—Рренеля и являющимся развитием принципа Тюйгенса. Принцип Гюйгенса формулируется Так: каждая Точка волновой поверхности световых волн является источником вторичных волн. Огибающая поверхность вторичных волн будет новым положением волновой поверхности. Принцип Гюйгенса решает задачу о распространении волнового фронта, но не решает задачу об интенсивности волн, которые идут в различных направлениях от источника. Принцип Гюйгенса—Рренеля рассматривает интенсивность результирующей волны как результат интерференции вторичных волн, являющихся когерентными, поскольку зарождаются на одном и том же фронте волны.

PUC 3.5.1

puc. 3.5.2.

Интерференция вторичных волн, по Рренель, происходит следующим образом: пусть из точки S распространяется сферическая волна радиуса R. Выберем на этой повер-хности элементарные площадки dS одинакового размера. Все они являются когерентными источниками, и нормаль к каждой из них образует различные углы а с лучом, идущим в точку В перед фронтом волны.

PUC. 3.5.3.

Для упрощения расчета интенсивности света в Точке В Рренель предложил метод, получивший название метода зон. Разобыем весь фронт волны на зоны, расстояние от которых до точки В отличается на $\lambda/2$.

Опишем их из Точки В, как из центра, окружностями с радиусами: $r(0)+ \lambda/2$, $r(0)+ 2\cdot \lambda/2$, $r(0)+ 3\cdot \lambda/2$, хлощади зон можно считать одинаковыми, а значения амплитуд световой волны, приходящей в Точку В от каждой последующей зоны, постепенно убывают. Ясно, что от двух соседних зон волны приходят в точку В в противофазе.

Метод зон Рренеля позволяет объяснить различные случаи дифракции. Рассмотрим некоторые из них, а именно: дифракцию Рренеля или дифракцию в сходящихся лучах, когда на отверстие или препятствие падает сферический фронт волны, и дифракцию Рраунгофера, или дифракцию в параллельных лучах

— на отверстие падает плоский фронт волны.

Примером первого вида дифракции (дифракции
Рренеля) может быть дифракция на круглом отверстии.

Если в отверстии умещается четное число зон Рренеля, то волны, приходящие в точку В от соседних зон, гасят друг друга, и в точке В будет наблюдаться минимум освещенности.

Если в отверстии умещается нечетное число зон, то одна из зон останется нескомпенсированной, и в точке В наблюдается максимум интенсивности света. При смещении на экране в различных направлениях от точки В отверстие будет вырезать то четное, то нечетное О Рис. 3.5.4. 30 число зон Рренеля. Благодаря этому на экране мы увидим дифракционную картину от круглого отверстия в виде светлых и темных колец.

Примером второго вида дифракции (дифракции Рраунгофера) является дифракция параллельных лучей на одной щели. Щелью называют длинное и узкое отверстие в непрозрачном экране со строго параллельными краями, ширина которого значительно меньше длины. Свет падает параллельным пучком перпендикулярно щели, Так что колебания всех Точек щели совершаются в одинаковой фазе. Лучи, дифрагирующие под углом ф, будут собираться линзой в точке В экрана и интерферировать. При $\phi = 0$ все волны придут в Точку О в одинаковой фазе и усилят друг друга; на экране похвится светлая полоса — центральный максимум. Утобы определить результат интерференции в точке В при ф не равно о, разобыем открытый участок волновой поверхности (ширину щели) на ряд зон Рренеля. В данном случае они представляют собой узкие

полоски, параллельные краям щели.

Проведем через Точку А плоскость АД, перпендикулярную пучку дифрагирующих лучей. Оптические пути лучей от АД до Точки В одинаковы, поэтому разность хода СД крайних лучей равна: = а sin ф. (3.5.1) Зоны Рренеля делят Д на соответствующее число участков. Каждой Точке в нечетной зоне Рренеля соответствует точка в четной зоне, колебания которой приходят в точку В в противофазе. Следовательно, в точке В, для которой в ширине щели укла волны гасят друг друга и на экране в этом месте будет темная полоса.

Т. о., условием минимума для одной щели будет: $2 \sin 2 \times \Delta = \alpha \cdot \phi = k$, $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3$, (3.5.2) В Тех направлениях, для которых на ширине щели умещается нечетное число зон, будет наблюдаться наибольшая интенсивность света. Т. е., дифракционные максимумы наблюдаются в направлениях, определяемых условием:

$$\alpha \cdot \sin \phi = (2k+1) \lambda/2$$

 $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$ (3.5.3)

k — порядок дифракционного максимума.
Распределение интенсивности света при дифракции
на одной щели показано на рис. 3.5.5.

Итак, при освещении щели монохроматическим светом дифракционнах картина представляет собой систему максимумов, симметричных относительно середины центрального максимума, с быстрым убыванием интенсивности.

B случае освещених щели белым светом центральный максимум будет общим для всех длин волны, поэтому центр дифракционной картины — белах полоса.

Максимумы остальных порядков для разных длин волн уже не совпадают. Благодаря этому максимумы нас-только расплываты, что сколько-нибудь отчетливого разделения длин волн (спектрального разложения) при помощи одной щели получить нельзя.

Рассмотрим более сложную дифракцию от двух щелей.

В Точке О по-прежнему будет светлах полоса (лучи от всех щелей приходят в одинаковой фазе).

В Точке В на дифракционную картину от одной щели будет накладыватыся интерференция лучей, идущих от соответственных точек двух щелей.

Минимумы будут на прежних местах, ибо те направления, по которым ни одна щель не посылает света, не получает его и при двух щелях. Puc. 3.5.6.

жроме этих минимумов возникают дополнительные минимумы в тех направлениях, в которых свет, посы-лаемый каждой из щелей, взаимно унитожается.

Uz puc. 3.5.6 bugho, To pazhoct ω xoga syret Δ , ugyyux ot cootbetctby ω yux Torek we set, pabha:

$$\Delta = (\alpha + \beta) \cdot \sin \phi . (3.5.4)$$

NOЭТОМУ дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИНИМУМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УСЛОВИЕМ:

$$(\alpha+b) \sin \phi = (2k+1) \frac{1}{2}$$

$$k=.. \pm 1, \pm 2 \dots (3.5.5)$$

$$\text{Haodopot, b HanpabneHuxx, rge:}$$

$$(\alpha+b)\sin \phi = 2k \cdot \frac{1}{2}, \qquad (3.5.6)$$

καδ πωσαωτ σα *κακ* συμυμω.

Из рис. 3.5.6 видно, ТО между двумх главными максимумами располагается один дополнительный минимум.

Итак, рассмотрение дифракции на двух щелях показывает, что в этом случае максимумы становятся более узкими и интенсивными.

Увеличение числа щелей делает это хвление еще более отчетливым; интенсивность главных макси-мумов растет, а интенсивность побочных падает.

Систему большого числа параллельных щелей называют дифракционной решеткой.

PUC. 3.5.7.

Простейшах дифракционнах решетка— это стекляннах пластинка, на которой с помощью делительной машины нанесены параллельные штрихи, непрозрачные для света.

Дифракционная картина от монохроматического света, прошедшего дифракционную решетку, наблюдается в фокальной плоскости линзы и представляет собой ряд светлых узких полос убывающей интенсивности, расположенных по обе стороны от центрального максимума k = 0 и разделенных широкими Темными промежутками.

В случае если решетка освещена белым светом, лучи с различной длиной волны собираются в разных местах экрана. Тоэтому центральный максимум имеет вид белой полосы, а остальные представляют собой окрашенные полоски, называемые дифракционными максимумами.

В пределах каждого рис. 3.5.8. спектра окраска полос меняется от фиолетовой до красной. То мере увеличения порядка спектра последний становится шире, но интенсивность его уменьшается.

Соотношение, определяющее положения главных максимумов: $d \cdot sin\phi = k\lambda$, (3.5.7) rge d - noctoянная решетки,

 $k = \pm 1, \pm 2.... - порядок максимума (спектра),$ называется формулой дифракционной решетки.

Эта формула позволхет определить длину световой волны по известному периоду решетки d, порядку спектра и экспериментальному углу ф.

Следовательно, с помощью дифракционной решетки можно разлагать свет на составные части и определять состав исследуемого излучения (определять длину волны и интенсивность всех его компонентов).

Применяемые для этого приборы называются дифрак-

ционными спектрографами. Оборудование Приборы и принадлежности: осветитель, дифракционная решетка, экран с миллиметровым масштабом, измерительная линейка.

Puc. 3.5.9.

Для определения длины волны света с помощью дифракционной решетки на специальной рейке укрепляется
решетка P и щель; штрихи решетки и щель располагаются
параллельно. Щель 35 освещается источником S.

Терпендикулярно к оси рейки укрепляется миллиметровая линейка АВ с подвижным указателем. Щель рассматривается через решетку глазом. На линейку проектируется изображение главных

- максимумов. На рис. 3.5.9 L- расстояние от дифракционной решетки до экрана, x- расстояние между серединами полос одного и того же цвета для спектров первого и второго порядка. Хорядок работы
 - 1. BKNOUTS OCEETUTENS & CETS.
 - 2. Установить экран на заданном расстоянии L от дифракционной решетки.
 - 3. Замерить расстояние х между полосами заданного цвета в спектре первого порядка х1 и второго порядка х2. Проделать аналогичные измерения и вычисления для другого заданного цвета.

Οδραδοτκα ρεзультατοβ

Dлх определених длины волны λ по формуле (3.5.7)

необходимо учесть, что поскольку L>> x,

To sin \$\phi\$ tg \$\phi\$ u Torga

 $Lx \ a \ sin\phi = u \ L \ k \ xd \ a \ \lambda =$, (3.5.8)

rge k - порядок спектра, а постоянная решетки

d = 0.01 мм. Вычислить среднее значение длины волны

каждого цвета из двух значений, полученных

из спектров первого и второго порядков.

Сравнить полученные результаты с Табличными значениями.